#3

(Translation)

(19) Japanese Patent Office (JP)

(12) Publication of Unexamined Patent Application (A)

(11) Publication No. JP-A-62-274688

(43) Publication date: November 28, 1987

(51) Int. Cl.⁴: H 05 K 1/03 B 32 B 15/08 27/02 C 08 J 5/24 H 05 K 3/28 B 29 B 15/08

- (54) Title of the Invention: Printed Circuit Board
 - (21) Tokugan Sho-61-116077
 - (22) Application date: May 22, 1986
- (72) Inventor: Kunio NISHIMURA Kaoru HIRAKAWA
- (71) Applicant: Teijin Limited.
- (74) Attorney: Sumihiro MAEDA

[SPECIFICATION]

From page 427, third column, 19th line to fourth column, 15th line.
[Constitution of the Invention]

A printed circuit board of the present invention comprises a substrate or a cover lay made of paper or a sheet of resin, and the paper or the resin sheet comprises short fibers of polyparaphenylene terephthalamide and short fibers of low-oriented polyester, and the temperature linear expansion coefficient (α Υ) is $-20 \times 10^{-6} / {}^{\circ}\text{C} \le \alpha \Upsilon \le 20 \times 10^{-6} / {}^{\circ}\text{C}$.

The short fibers of polyparaphenylene terephthalamide are fibers comprising the following repeating unit (I), and/or short fibers obtained by fibrillating the fibers.

wherein Ar_1 and Ar_2 in the above formula are $-\bigcirc$. Parts of hydrogen atoms that are directly bonded to the aromatic ring may be substituted with halogen atoms, methyl groups, methoxy groups or the like.

From page 431, first column, 17th line to second column, 13th line.
[Effect of the Invention]

A printed circuit board of the present invention comprises paper having low equilibrium moisture regain, and thus, the annealing contraction coefficient, annealing residual shrinkage and the temperature linear expansion coefficient are extremely low or they have negative values close to zero. Therefore, heat resistance in soldering a copper-clad substrate impregnated with resin is excellent. Moreover, the temperature linear expansion coefficient of the resin-impregnated paper can be made substantially same of a semiconductor component for mounting, so no cracks will occur at the soldered joint after heat cycles caused by surface-mounting of the semiconductor component when the substrate is used for a printed circuit board. The superior heat resistant dimensional stability prevents the highdensity circuit from changing in the dimension caused by the expansion and contraction, and no circuit defectives will arise. Furthermore, since the moisture linear expansion coefficient of the paper itself is negative, curing at high humidities is decreased after applying copper, and the improved moisture resistant dimensional stability prevents dimensional changes of the highdensity circuit even under a highly humid atmosphere, and no circuit defectives will arise.

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-274688

<pre>⑤Int Cl.*</pre>	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和62年(198	37)11月28日
H 05 K 1/03 B 32 B 15/08		G-6736-5F 2121-4F				•
27/02		7731-4F				•
C 08 J 5/24 H 05 K 3/28		7206-4F F-6736-5F		•		
// B 29 B 15/08		7206-4F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全10頁)

母発明の名称 プリント配線板

②特 願 昭61-116077

塑出 願 昭61(1986)5月22日

砂発 明 者 西 村 邦 夫 茨木市耳原3丁目4番1号 帝人株式会社繊維加工研究所

内

⑫発 明 者 平 川 菫 茨木市耳原3丁目4番1号 帝人株式会社繊維加工研究所

内

①出 願 人 帝 人 株 式 会 社 大阪市東区南本町1丁目11番地

邳代 理 人 弁理士 前田 純博

明期 自由

1. 発明の名称

プリント配線板

2. 特許請求の範囲

ポリバラフェニレンテレフタルアミド 通繊維と低配向ポリエステル短繊維とを含み温度線膨張係数(ατ)が-20×10⁴ / ℃ ≦ ατ ≦ 20×10⁴ / ℃である抵状物及び樹脂から成るシートを基材またはカバーレイに使用したことを特徴とするプリント配線板。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、耐熱寸法安定性、ハンダ耐熱性、耐湿寸法安定性に優れかつ計量で厚みが薄く安価なプリント配線板(フレキシブルブリント配線板を含む)に関する。

<従来技術>

近年カメラ、健卓、時計、コンピュータなどの 電気電子製品の小型化、計量化、 真性能化の傾向

が著しい。これら電気電子製品の小型化計量化および高性能化は主に半導体業子の進歩に負うておりトランジスタ、【C.LS】更に超しSIへと
益々高集積化されてきている。

これら半導体の高集積化に伴いプリント配線板 は導体幅と導体間隙の狭小化、あるいは多階化、 表面 実装化、 フレキシアル化 することにより 高密 度化が急速に進んでいる。更に片面板から両面板 へ、さらにスルーホール両面板から多層板へ、ま たフレキシブルプリント配線板へと発展している。 これら配線板のの絶縁基材としては、紙/フェノ ール樹脂系のPP材、紙ノエポキシ樹脂系のPE 材、ガラス布/エポキシ樹脂系のGE材などの絶 **森材料が開発されている。これらの材料のうちP** P材、PE材は価格が安く加工性が優れていて大 量生産に向いていることからカラーテレビ、 ラジ オといった家庭用電子機器のフリント配線板に便 用されている。しかしPE材は耐熱性、耐熱寸法 安定性、耐湿寸法安定性が不十分である。またG E材は頻械的強さ、電気的特性、耐熱性、耐水性。

耐弱性に優れているため高度の信頼性が要求されるIC、LSIなどの基材としてコンピュータ、電子交換機、各種の計測機等の機器用のプリント配線板に使われている。

しかし、LSIの目覚ましい進歩に対しGE材 では充分に対応しきれないのが現状であり、GE 材には下記の問題点がある。(1) 高温時の機械特性 が劣る(2)高温時の長時間使用による機械特性、電 気特性の劣化が大きい(3) 髙温時の寸法変化が大き い。従ってGE材では原画寸法の再現性が乏しく 高精度回路の製造がむずかしく高密度回路用プリ ント配線板に対しては限界がある。更に温度線膨 礁係数が大きいことから半導体部局を実装するこ とが困難である。またガラス布自体の生産性が悪 、い。特に薄物、低目付のガラス布を作ろうとする と製織性が低下し一層生産性が低下するので低目 付品とするには限界がある。また戦物はたて方向。 よこ方向の強度、寸法安定性が良好であるが斜め 方向は劣るという機組職上の基布自体の欠点があ a.

また全芳香族ポリアミド紙(登録商機 Nomex:デュポン社製)が一部使用されるようになってきたが、Nomex®紙は可挽性が良好でポリイミドフィルムに比べて安価であはあるもののハンダ耐熱性、耐熱寸法安定性が不良で更に吸温性が大きく
耐温寸法安定性に乏しい。ハンダ耐熱性は吸湿性

更に重く厚いため多層化すると体積が大きくなり 位くなるという欠点がある。また可憐性がないためにフレキシブルブンリント配線仮用材料としても不適当である。

一方セラミック材料・金属材料などハンダ科性・耐熱など性・耐温な性を発生なるでは、砂点のでは、砂点のでは、砂点のでは、砂点のでは、砂点のでは、砂点のでは、砂点のでは、砂点のでは、砂点のでは、砂点のでは、 高密度 回路用ブリント 配線 板とせるには不適当である。

Nomex® 紙を用いる場合はこれらふくれ、 剥がれ やカールをなくすため予め十分を爆したり 無処理 して歪を除去後再吸湿する前にハンダ加工を施し ている。しかし工程が煩雑となるばかりでなく 佐 燥しても非常に再吸湿しやすいためにふくれ、 剥 がれやカールを完全に防止することは困難である。

これらの基材の欠点を補うべくこれまで優々の材料が検討されている。例えば特公昭52-27189号公報には芳香族ポリアミド繊維とポリエステル機能とから成る不様布に樹脂を含浸したシートを抵材に用いることが開示されている。

該シートは芳香族ポリアミド繊維とポリエステル繊維とを最適配合条件下で混合使用したとき Nonex®紙に比べて 30~ 160℃における温度線膨張がれ係数が小さくなりまた吸湿性も低くなるので、ハンダエ程におけるふくれ、剥がれ、カールが生じないことが述べられている。

更に特公昭 56-1792号公報には芳香族ポリアミド繊維、アクリル繊維、延伸ポリエステル繊維から成る不概布に樹脂を含退したシートを絶縁基材に用いることが開示されている。

更に特別的 60-126400号公報にも芳香族ポリアミド繊維とポリエステル繊維とを混合したスラリーを湿式抄紙したのち熱圧処理した紙状物が開示されておりフレキシブルブリント配線板に応用で

本発明はフィルムや抵あるいは繊維布、不顧布 に樹脂を含浸した基材の従来からの欠点を克服し たものである。即ちハンダ耐熱性に優れ、また温 度線膨張係数が半導体部品と同程度に小さいので プリント配線板として使用したときに半導体部品 の表面実装に伴って配こるヒートサイクルに対し ハンダ接合部にクラックを生ずることがない。更 に高密度回路が脱張収縮により寸法変化を生じ回 路不良となることのない耐熱寸法安定性に優れた 紙状物を提供せんとするものである。更に湿度線 膨張係数が小さいために高温時のカールが少なく また配弧、収縮により高密度回路寸法変化を生じ 回路不良となることのない耐湿法安定性に優れた ものであり、軽益で厚みが薄く多層化しても体積 が小さくまた軽いという特徴を有し単層で使用し ても可撓性に優れているのでフレキシブルプリン ト配線板の素材またはカバーレイとしても使用で きる紙状物を提供せんとするものである。

<発明の構成>

本発明のプリント配線板はポリパラフェニレン

きることが記載されている。また特開昭

60-230312月公報にはアラミド機能を主成分とする不積布あるいは紙にジアリルフタレート系樹脂を主成分とする樹脂を含浸させたシートを絶縁基材とするフレキシブルブリント配線板が開示されている。

更に特別的 60-260626号公和には坪益、見かけ 密度、機械方向の引張強さ/横方向の引張強さの 比を特定化したアラミド系不様布に樹脂を含要し たシートが開示されている。

また特公昭 60-52937号公報には芳香族ポリアミド繊維布にエポキシ樹脂および/またポリイミド樹脂を塗布または含没し乾燥したシートを基材とする銅張稜燈板が開示されている。

しかし現在までのところハンダ耐熱性に優れ温度線膨張係数が半導体部品と同等程度に小さく表面実装が十分可能で更に耐湿寸法安定性が良好で計量かつ安価なブリント配線板用基材は知られていない。

<発明の目的>

テレフタルアミド短級権と低配向ポリエステル短 機権とを含み温度線膨張係数(ατ)が-20× 10 ← / ℃ ≤ ατ ≤ 20×10 ← / ℃である紙状物及び 樹脂から成るシートを整材またはカバーレイに使 用したことを特徴とする。ここでいうポリパラフェニレンテレフタルアミド短機権とは下記反復単 位(I)

この短線相は難燃性であってし、〇・i値が大 でかつ樹脂との接着性が良好でありまた耐熱性に 優れている。

更に平衡水分率、加熱収縮率、加熱残弱収縮率が小さい。更に特徴すべきことは温度線脱張係数

が負の値をとるということである。これらは全芳香族ポリアミド短機様の中で極めて特異なことであり特にポリメタフェニレンイソフタルアミド短、繊維と比較すると良好なる耐熱及び耐湿寸法安定性を有する。

ポリパラフェニレンテレフタルアミド短線 雄の 単系繊度は 0.1~10de、好ましくは 0.3~5 deで ある。 0.1de未満では製糸技術上風難な点が多い (断糸、毛羽の発生等)。一方10deを越えると機 板的物性が低下し実用的でなくなる。

更にポリバラフェニレンテレフタルアミド短棍 機のカット長は1~60mmが好ましく更には3~40mmが好ましい。カット長が過小の場合、得られる 紙状物の機械的物性が低下しまたカット長が過大 のときも紙状物の地合が不良で機械的物性がやは り低下する。

更にポリパラフェニレンテレフタルアミド短機 権は機械的剪断力により容易にフィブリル化する。 フィブリル化することにより製糸困難な構度の短 磁維まで得ることができる。フィブリル化した単

リコール成分とするポリエステルが好ましく用い られる。

かかるポリエステルはその酸成分の一部を他の 二官能性カルボン酸で置きかえてもよい。このよ うな他のカルボン酸としては主成分として使用し た上記のカルボン酸以外のカルボン酸、例えばイ ソフタル酸、ナフタリンジカルポン酸、ジフェニ ルジカルボン酸、ジフェノキシエタンジカルボン 酸、βーオキシエトキシ安息香酸、ρーオキシ安 息香酸の如き二官能性芳香族カルボン酸。セバシ ン酸、アジピン酸、磷酸の如き二官能性脂肪族力 ルポン酸あるいは 1.4-シクロヘキサンジカルボ ン酸の如き二官佐性脂環族カルボン酸等をあげる ことができる。また、ポリエステルのグリコール 成分の一部を他のグリコール成分で置きかえても よく、かかるグリコール成分としては主成分以外 の上記グリコール及び他のジオール化合物、例え はシクロヘキサンー 1.4-ジメタノール, ネオペ ンチルグリコール、ピスフェノールA, ピスフェ ノールSの如き脂肪族、脂園族、芳香族のジオー 繊維を用いると紙状物の地合が向上し、優れた品位とすることができる。

本発明においてポリバラフェニレンテレフタルアミド短機権に対するバインダーとして低配向ポリエステル短機権を用いる。

ここでいうポリエステルとは、主として総状芳香族ポリエステルを指し、具体的にはテレフタル酸、ナフタリンジカルポン酸、ジフェニルジカルポン酸などの二官能性芳香族カルポン酸を酸成分として、エチレングリコール、トリメチレングリコール、テトラメチレングリコール、ヘキサメチレングリコールなどのグリコールをグリコール成分とするポリエステルをあげることができる。とくに一般式

+OC - COO(CH2) n O+ [n は2~6の整数を示す。]

で表わされる繰り返し単位を主たる構成成分とするポリエステルが好ましく用いられ、特にエチレングリコールおよびテトラメチレングリコールから選ばれた少くとも一種のグリコールを主たるグ

ル化合物があげられる。

本発見で用いる低配向ポリエステル繊維の複屈 折(Δn)は 0.002~ 0.03 であることが好まし く、 0.006~ 0.03 であることがさらに好ましい。 該複屈折が高すぎると紙状物の機械的物性が低下 する。低すぎると製糸が困難となる。

該低配向ポリエとく、 0.33なに伴っていいがけませばのがいいのではいいがいかけませばないにはいいがいかではないがいいのではないがいいのではないがいいのではないがいいのではないが、 3 などのではないが、 2 を急ないが、 3 などのが、 40 mm が 5 にはないが、 40 mm が 6 にないが、 40 mm が 6 にないが、

なお、上記の複屈折 (Δ n) は、ナトリウム光

源を用い、偏光顕微鏡の光路にペレック
(Bere K)のコンペンセーターを挿入し、αープロムナフタリン中で測定して求めたものである。ポリバラフェニレンテレフタルアミド短機雑と低配向ポリエステル短機雑とから成る紙状物は従来公知の方法により得ることができる。

即ちカード、エアレイ (ランドウエバーなど)の方式による乾式法、抄紙機を用いる 福式法などであるが均一で良好なる地合の紙状物を得るには ほ式法が好ましい。

抄紙には従来の抄紙機が用いられる。 手抄きでも十分抄紙できるが工業的には長期抄紙機、 短網 抄紙機、 更に円期抄紙機やロトフォーマーなどで 地紙できる。

スラリー中の低配向ポリエステル短線維が少ないと得られる紙状物の機械的物性が低下する。一方低配向ポリエステル短線維が多すぎても得られる紙状物の機械的物性が低下する。一般にポリバラフェニレンテレフタルアミド短線維は5~95隻盤%、好ましくは20~80重量%、低配向ポリエス

本発明における低状物は坪道が10~ 300g/ d. 好ましくは15~ 250g/ m である。坪量が10g/ m 未満の場合、地合が悪化し得られる低状物の均一性が不良となる。一方坪量が 300g/ m を越えると製糸性が困難となる。

 一方、ポリバラフェニレンテレフタルアミド短 繊維と低配向ポリエステル短繊維以外の他の短繊維、例えばガラス短繊維、セラミック短繊維、炭 素繊維、全芳香族ポリエステル短繊維、ポリエーテルエーテルケトン短繊維などの耐熱性繊維を発 切の目的を損わない範囲で含めることができる。

繊維と低配向ポリエステル短繊維とを含む抵状物 の場合に、 - 20×10⁴ / ℃ ≤ α τ ≤ 20×10⁴ / ℃ とすることができることを見出し該紙状物を用い れば樹脂との複合において実装用の半導体部品の ατにすることができることを見出したものであ る。本発明は低配向ポリエステル短機雑に対しα ェ が - 10.3×10→ / C であるポリパラフェニレン テレフタルアミド短機維を選択的に用いると得ら れる抵状物のατ は極めて 0 に近い正の値あるい は負の値となることを見い出したものである。こ れに対しαrが- 0.1×10⁴ /℃であるポリメタ フェニレンイソフタルアミド短線雑とを用いると 得られる紙状物のατは①に近い値とはならない。 即ちポリパラフェニレンテレフタルアミド短機能 は抵状物中においてパインダー成分である低配向 ポリエステル短機権の影張を十分に抑制しうる能 力を有しておりこれはατ がポリメタフェニレン イソフタルアミド短観雑に比べて特に大きい負の 値を有すること、更にベンゼン環とアミド結合が

パラ位で迫なる別直分子類であることなどポリパ

ラフェニレンテレフタルアミド短継雑の固有の概 雑性能に依るものである。かくしてポリバラフェ ニレンテレフタルアミド短機雑と低配向ポリエス テル短機雑とを含む紙状物は-20×10・/で≤α τ ≤ 20×10・/でのατ 個を有し樹脂と複合した 場合樹脂の膨張を十分に抑制しうる能力を有し得 られるシートは実装用の半導体部晶のατ (0~ 10×10・/で)と問程度のものとすることが可能 である。尚紙状物のατ が負の値である場合は樹 脂との相殺効果がより大きくなるため良好である。

更に本発明におけるポリバラフェニレンテレフタルアミド短線雑と低配向ポリエステル短線雑とよりなる低状物は加熱収縮率,加熱残留収縮率. 温度線影張係数が従来の全芳香族ポリアミド紙に比べ著しく小さいかまたは負の値となるという特徴を有する。更に平衡水分率が極めて小さい値である。 漫度影張係数が負である場合は樹脂との相数効果により極めて耐湿寸法安定性に優れたシートを作ることができる。

該抵状物に樹脂を含浸または増工させて電気絶

一方本発明のシートを形成する樹脂は熱硬化性 樹脂に限らずテフロン、ポリエーテル、エーテルケトン、ポリフェニレンサルファイド、ポリカーポネート、ポリエーテルサルホンなどの熱可塑性 樹脂であってもよい。

これらの問題は紙状物に含浸あるいは塗工され 超材あるいはカバーレイの一部を構成するため特 に温度物態張係数(ατ)のあまり大きくないも の、好ましくはατ ≤ 200×10⁴ / τ. 更に好ま 経暦と成しプリント配線板の基材またはカバーレイとする。このとき紙状物と樹脂との接着性を高めるために種々の表面処理を施してもよい。又用いる樹脂は電気的性質、耐薬品性、耐溶剤性、耐水性、耐熱性、接着性の優れたものを選択する。

好ましい樹脂としては多官にエポートに合物、タ官には不合物、アレーンを含む、アレーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンを含む、アリーンをでは、アリーンをでは、アリーンを含む、アリーンを含まる。

なお 協能中に本発明の性能を扱わない範囲内で 間別、接着促進剤、 難燃剤、 安定剤 (酸化防止剤、 紫外線吸収剤、 重合禁止剤等)、 離型剤、 メッキ 活性剤、 その他無機または有機の充塡剤 (タルク、 酸化チタン、 弗素系ポリマー 微粒子、 顕科、 染料、 炭化カルシウムなど)を 添加してもよい。 得られ たシートは硬化後接着剤を用いて導体層あるいは 既に回路形成されたアリント配線板と張り合すこともできるが接着剤を用いずとも樹脂が完全硬化する前に導体層あるいは既に回路形成されたアリント配線板と積層して加熱、加圧し硬化させることもできる。

また硬化後物理蒸着・化学蒸着により前にシートに導体層を形成せしめることもできるしまたメッキレジストを部分的に積層し化学メッキにより、導体層を形成せしめアリント配線板とすることができる。更にこのようにして形成された導体層の上に前記紙状物を樹脂を介して積層し、カバーレイ付きのブリント配線板とすることもできる。

即ち本発明において抵状物及び樹脂から成るシートはプリント配線板の基材のみに用いてもよくカバーレイに用いてもよく基材及びカバーレイに用いてもよい。

<発明の効果>

Ξ.

本発明のプリント配線板は、用いる紙状物自体 の平衡水分率が小さく加熱収縮率,加熱残留収縮 本、温度線影張係数が極めて小さいかあるいは O

cm. 引張速度 10 cm / m in の条件でインストロン 4 C エアチャックを用いて測定した。

(2) 初期彈性率

J J S L - 1017に単拠した強度測定において 強度 - 伸度曲線における伸度 1 ~ 2 %間の強度 差より次式に従って算出した。

モジュラス(g/de)=

{1~2%間の強度差(g/de))× 100

(3) 密度

四塩化炭素及び n ヘプタン混合液中の試料の浮沈により測定した。

(4) 結局化度、配向度・結晶サイズ

X線散乱強度より求めた。装置は型学電機㈱ 製RU-3日を使用した。

(5) 平衡水分率

5 g のサンプル繊維をシクロヘキサン中 50℃で 20分間洗浄し、付着オイル等を除いた。次にJISL- 1013に準拠し50℃で 1 時間予備乾燥後、硫酸で調整した20℃、65% R H のデシケー 9中に72時間放置したのち遺母を測定した。次

<実施例>

以下実施例により本発明を更に詳しく説明する。 実施例中で用いた測定法は下記の通りである。

第1表における繊維の測定法

(1) 引强强度

J I S L - 1017に準拠しインストロン定途伸 長型万能引張試験機でサンプルのつかみ間隔 2.5

に 105℃で 2 時間乾燥後の毎日を測定して平衡 水分率(%)を算出した。

(6) 加热収缩率

無機械分析装置(TMA:理学電機制製)を用いた。25℃、40%RHに於いてサンブル長15mmのフィラメント束の両端を瞬間接着剤で装置に固定し荷重 2.0g、昇温速度10℃/分で 250℃まで昇温し、昇温前のサンブル長(15mm)に対する 250℃におけるサンブル長から収縮率を輸出した。

(7) 加热残留収缩率

(6) の 測定 法 に お い て 250 ℃ に 達 し た の ち 、 直 ち に 降 温 速 度 10 ℃ / 分 で 25 ℃ ま で 降 温 し 降 温 後 の サ ン ブ ル 長 を 測 定 し 、 昇 温 前 の サ ン ブ ル 長 (15 mm) に 対 す る 残 留 収 略 率 を 算 出 し た 。

(8) 温度稳能强係数

(G)の測定法において 200℃まで昇温し直ちに 55℃まで10℃/分で降温、更に直ちに 200℃まで 10℃/分で昇温した。この 2 度目の昇温時の 100~ 200℃において昇温前後のサンブル長を

測定し繊維軸方向の線彫張係数を算出した。 第2表における紙状物の測定法

(1) 厚み

. .

J I S P - 8118に単拠しピーコック型摩み 計で測定した。

(2) 平衡水分率

第1表の繊維の平衡水分率と同様JISL-1013に単独し20℃、65% RHにおける平衡水分率(%)を算出した。但しこの場合はシクロヘキサンによるサンブルの洗浄は行なわなかった。

(3) 瓊度線形張係数

たて 20 cm よこ 20 cm の 正方形の サンプルを用い、 130℃、 2 時間の 予備乾燥を行なった。

次に20℃、10%RHのデシケータ中で1週間 調益した。1週間後の該サンプルのたての再増、 よこの両端の長さを読収頻微鏡を用いて読みとった。

次に20℃、 100% R H のデシケータ中に該サンプルを入れ1週間鎖湿した。調湿完了後サンプルのたての両端、よこの両端の長さを読取類

たて 10 cm よこ 10 cm の 開張 板 サンプルを 20 ℃. 90% RHのデシケータ中で 3 日間保持しこの際. カールして 及も接近し合った両辺の平均距離で カール度を示した。

(3) ハンダ耐熱性

以 I S C 6481 (印刷回路用銅張機器板試験法) に 単拠した。サンブルはたて 5 cm よこ 5 cm の正方形とした。ハンダ浴温度は 260で、280で、300で、時間は60秒とした。各温度で60秒後に取出し 空温まで冷却後銅箔面及びシート面のふくれ、剥がれを調べた。一方 300で 60秒後のハンダ浴上、及びハンダ浴から取出し常温まで冷却したサンブルのカール度を(2)と同様の方法で測定した。

(4) 温度稳膨强係数

類设板の一部を増化第2鉄でエッチングし期を取り除いたサンプルについて第2妻における低状物の測定法と同様の方法で測定し、たて、よこの平均値を算出した。

微鏡を用いて読みとり、90% R H 差における湿度線脱弧係数を算出した。

(4) 加熱収縮率

25℃, 40% R H においてサンプル長 15 mm. サンプル幅 4.5 mmの紙状物を荷重 2.0g. 昇温速度 10℃/分で第1表における繊維の測定法と同様の方法で算出した。

(5) 加热残留収缩率

(4)の条件で第1表における繊維の測定法と同様の方法で舞出した。

(6) 温度稳配强係数

(4)の条件で第1表における繊維の測定法と同様の方法で算出した。

上記の(3). (4). (5). (6)の各値はたて・よこの平均値を算出した。

第3表における調張板の測定法

(1) 厚み

第2 表における私状物と同様の方法で測定した。

(2) 髙邉時のカール度

実施例1. 比较例1~3

にて接触乾燥した。

全芳香族ポリアミド短線雑として下記のもの (第1表)を使用した。

ポリパラフェニレンテレフタルアミド **級**粒 K E V L A R - 29® 単糸塩度 1.5de

繊維長5㎜(デュポン社製)

ポリメタフェニレイソフタルアミド報雑 コーネックス® 単系構度 1.5de 機雑長5 mm . (帝人似別)

全芳香族ポリアミド短線報と低配向ポリエステル短線報(単系線度 1.1de. 線程長5 mm.

△n0.01 帝人(構製)とを重量比で50/50の割合で

混合してスラリーを作成しタッピー式角型抄紙機で抄紙後表面温度 130℃のロータリードライヤー

その後金属ロール表面温度 225℃、線圧 250㎏ / cm. 速度 1.8m./分の金鶴コットンカレンダーで無圧処理し呼吸約64g/ nlの抵状物を得た。 (実施例1.比較例1)

比較のためNowex®低(Nomex® 410, 3mil社

特開昭62-274688(9)

製). カプトンフィルム(K apton ® 100 H. 1milデュポン社製)についての評価結果(比較例 2. 3)と共に第2表に示すが、

ポリバラフェニレンテレフタルアミド短機権と 低配向ポリエステル短機権とよりなる紙状物は平 衡水分率が極めて小さく湿度線彫造係数、加熱収縮率、加熱残留収縮率が負であり、かつ各絶対値 は極めて小さい値を示した。また温度線彫張係数 は極めてOに近い値となった。

実施例2~3

.

第2表で得られたポリバラフェニレンテレフタ ルアミド短機権と低配向ポリエステル短機権とよ りなる紙状物を用い銅張加工を行なった。

紙状物をエピコート 1001 (エポキシ当屋 450~500。油化シエルエポキシ機製) を主体とするエポキシ樹脂。 4.4′ージアミノジフェニルスルホン (Roussel Uclaf機製)、三フッ化ホウ素錯化合物 (油化シエルエポキシ機製) を主体とする硬化剤から成る 2 種の 40% メチルエチルケトン溶

100 日、1mil)(比較例6)を用い実施例2と同様の方法で銅弧加工を実施した。得られた銅弧板の評価結果を第3表に示す。いずれもハンダ耐熱性、高温時のカール温度線影弧係数が劣っていた。 (以下余白) 被に受液したのちマングルで余分の樹脂を除去した。次に90℃、1分間、及び 120℃、3分間の熱風を燥を行った。次に選解期結(厚さ35μπ、目付 300g/π、日本電解聯製)を積層し 130℃、80㎏/cm、5分間のブレス硬化を行った。更に 150℃、2時間の熱風硬化を行った。

また2種の含透樹脂のフィルムを作成し樹脂合 身の温度線膨張係数を測定したところ $\alpha_{T}=70.4$ × 10^{4} / \mathbb{C} (実施例2), $\alpha_{T}=58.3 \times 10^{4}$ / \mathbb{C} (実施例3)であった。

実施例2および実施例3のいずれもハンダ耐然性に優れまた高温下で、カールが発生せず、温度線膨張係数が極めてOに近い値を有し耐熱寸法安定性が大である。

比较例4~6

ポリメタフェニレンイソフタルアミド短機維と低配向ポリエステル短機維とよりなる紙状物(比較例 4)、Nonex® 紙(Nonex® 410 、3mil) (比較例 5)、カプトンフィルム(Kapton ®

第 1 表

	繊維の種類	全芳香族ポリアミド短枞箱				
		ポリパラフェニレン	ポリメタフェニレン			
物	性	テレフタルアミド	イソフタルアミド			
	以度(de)	1,5	1.5			
	引强強度(g/de)	22	5.5			
性	初期彈性率(3/de)	490	82			
	密度(多/d)	1,44	1,38			
	結晶化度(%)	66	37			
£t	配向度 (%)	91	92			
	結晶サイズ (人)	46	37			
耐闷 特性	平行水分率(%)	4.0	5.2			
耐	加熱収縮率(%)	0.5	9.3			
熱特	加熱残留収縮率(%)	0.2	9.2			
性	温度₽膨張係数(×10°/℃)	-10.3	- 0.1			

第 2 表

		性量		耐湿特性		耐熟 特性			
2	物 性 ほ、フィルム	坪量	厚み	為密度	平 斯 水分率	湿度釋歐張係数	加熱収縮率	加熱 残留収縮率	温度線 影張係数
<i>9</i> 4	の種類	9/nl	µm.	g / αi	%	×104 /%RH	%	%	×104 / C
実施例 1	ポリパラフェニレンテレフタ ルアミド/低配向ポリエステ ル短線雑紙	65.9	79	0.83	1.8	- 8.8	- 0,01	- 0.03	0.4
比較例 1	ポリメタフェニレンイソフタ ルアミド/低配向ポリエステ ル短線雑紙	65.4	78	0.84	2.2	15.7	0.10	0.90	20.9
比較例 2	Nomex®柢 (Nomex® 410, 3mil)	62.5	88	0.71	5.0	171,8	0.30	0.40	21.5
比較例 3	カプトンフィルム (Kqpton ®100 H. 1mil)	38.1	37	1.03	2.0	20.8	- 0,36	0,11	29.8

第 3 表

		性	最高を対象を					耐熱特性
	物性 坪		厚み	高温町の	ハンダ耐熱性			」 温度線
	氏. フィルム			カール度(cnz)	\$	くれ・剝がれ	カール 食(cm)	能張係数
<i>9</i> 4	の種類	9 / nl	μm	20°C×90%RH	260°C	280°C 300°C	浴 上 冷却接	×10⁴ /℃
実施例 2	ポリパラフェニレンテレフタ ルアミド/低配向ポリエステ ル短線維紙	399	153	10.0	なし	なしなし	4.8 4.9	1.0
実施例 3	周 上	395	155	10.0	なし	なしなし	4.8 4.9	0.8
比较例 4	ポリメタフェニレンイソフタ ルアミド/低配向ポリエステ ル短戦雑紙	394	156	8.9	なし	やや ふくれ ふくれ 発生 発生	4.5 3.5	28.3
比较例 5	Nomex®框。 (Nomex® 410, 3mil)	391	151	1.5	なし	やや ふくれ ふくれ 発生 発生	4.2 3.8	29.6
比較例 6	カプトンフイルム (Kapton ®100 H, 1mil)	393	154	8.3	なし	なしなし	4.6 4.6	31.5